



(11)Publication number:

2000-049414

(43)Date of publication of application: 18.02.2000

(51)Int.CI.

H01S 5/30

(21)Application number: 10-226509

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

27.07.1998

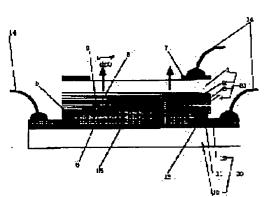
(72)Inventor: ONOUCHI TOSHIHIKO

(54) OPTICAL FUNCTION ELEMENT DEVICE AND OPTICAL TRANSMITTER- RECEIVER, OPTICAL INTERCONNECTION DEVICE AND OPTICAL RECORDER USING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical function element device provided with constitution capable of improving an yield and productivity in the case of mounting an optical function element, by using a different substrate other than the substrate of the element.

SOLUTION: This optical function element device is provided with the optical function element. For a part of an electrode for injecting a current or applying a voltage to the optical function element, an electrode pad 6 pulled out to a part other than the function part of the optical function element and provided on a first substrate 21, and the electrode pad 12 on a wiring pattern formed on a second substrate 30 different from the first substrate 21 where the optical function element is formed, are joined so as to obtain electric conductivity.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.12.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-49414 (P2000-49414A)

(43)公開日 平成12年2月18日(2000.2.18)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01S 5/30

H01S 3/18

5F073

審査請求 未請求 請求項の数33 FD (全 16 頁)

(21)出願番号

特願平10-226509

(22)出願日

平成10年7月27日(1998.7.27)

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 尾内 敏彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(74)代理人 100086483

弁理士 加藤 一男

Fターム(参考) 5F073 AA74 AB05 AB15 AB17 AB25

AB27 AB28 BA01 BA06 BA07 CA07 CA17 FA07 FA08 FA15

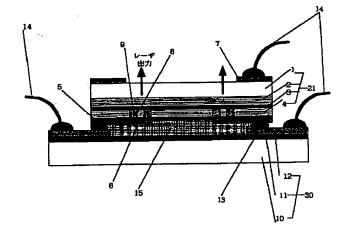
FA16 FA18 FA23 FA24 FA30

光機能素子装置、これを用いた光送受信装置、光インターコネクション装置および光記録装置 (54) 【発明の名称】

(57)【要約】

【課題】光機能素子を該素子の基板以外の別基板を用い て実装する場合の歩留まり、生産性を上げることを可能 にした構成を持つ光機能素子装置である。

【解決手段】光機能素子装置は光機能素子を有する。光 機能素子に電流を注入する或は電圧を印加するための電 極の一部は、光機能素子の機能部以外の部分に引き出し て第1の基板21に設けられた電極パッド6と、光機能 素子が形成された第1の基板21とは異なる第2の基板 30に形成された配線パターン上の電極パッド12とを 電気的導通が得られる様に接合して成る。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】光機能素子を有し、それへ電流を注入する 或は電圧を印加するための電極の一部が、該光機能素子 の機能部以外の部分に引き出して第1の基板に設けられ た電極パッドと、該光機能素子が形成された第1の基板 とは異なる第2の基板に形成された配線パターン上の電 極パッドとを電気的導通が得られる様に接合して成り、 該第2の基板から該光機能素子の機能部に電流注入或は 電圧印加可能である様に構成されたことを特徴とする光 機能素子装置。

【請求項2】前記光機能素子への光の入出力が第1の基 板側から行なうことができる様に構成されていることを 特徴とする請求項1記載の光機能素子装置。

【請求項3】前記光機能素子において、光の入出力は光 機能素子が形成された第1の基板側から行なうことがで きる様に、第1の基板のうち、光機能素子の機能部が形 成された領域において、機能層のみ残して基板を除去し て窓領域が形成されていることを特徴とする請求項2記 載の光機能素子装置。

【請求項4】前記第1の基板が、光機能素子の扱う光に 対して透明な材料で形成されていることを特徴とする請 求項2記載の光機能素子装置。

【請求項5】前記光機能素子への光の入出力が第2の基 板側から行なうことができる様に構成されていることを 特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載の光機能素子 装置。

【請求項6】前記第2の基板が、光機能素子の扱う光に 対して透明な材料で形成されていることを特徴とする請 求項5記載の光機能素子装置。

【請求項7】前記第2の基板には、光機能素子に対応す る位置に、光機能素子への光の入出力をガイドする手段 が設けられていることを特徴とする請求項5または6記 載の光機能素子装置。

【請求項8】前記第2の基板には、光機能素子に対応す る位置にマイクロレンズが形成されていることを特徴と する請求項7記載の光機能素子装置。

【請求項9】前記第2の基板には、光機能素子に対応す る位置にフレネルレンズが形成されていることを特徴と する請求項7記載の光機能素子装置。

【請求項10】前記第2の基板には、光機能素子に対応 する位置に光ファイバが第2の基板に密接して固定され ており、光機能素子への光入出力が該光ファイバを介し て可能であることを特徴とする請求項7、8または9記 載の光機能素子装置。

【請求項11】前記第2の基板には、前記光ファイバを 固定するための穴が形成されていることを特徴とする請 求項10記載の光機能素子装置。

【請求項12】前記第2の基板の上に、前記光ファイバ を固定するための穴が形成された第3の基板が接着され ていることを特徴とする請求項7、8または9記載の光 50

機能素子装置。

【請求項13】前記光機能素子は、該素子が形成された 第1の基板面から垂直に光を出射する面型発光素子であ ることを特徴とする請求項1乃至12の何れかに記載の 光機能素子装置。

【請求項14】前記面型発光素子は半導体結晶で構成さ れ、活性層の両側に反射ミラーを備えた面型半導体レー ザであることを特徴とする請求項13記載の光機能素子 装置。

【請求項15】前記光機能素子は、該素子に照射された 10 光を電気に変換する光検出器であることを特徴とする請 求項1乃至12の何れかに記載の光機能素子装置。

【請求項16】前記電極パッドの電気的導通を得ながら 接合する手段が、電極パッド上にハンダをメッキ等で形 成して加熱することであることを特徴とする請求項1乃 至15の何れかに記載の光機能素子装置。

【請求項17】前記電極パッドの電気的導通を得ながら 接合する手段が、電極パッド上に異方導電性接着剤或は 導電性接着剤を塗布して加熱する工程を含むことである ことを特徴とする請求項1乃至15の何れかに記載の光 機能素子装置。

【請求項18】前記電極パッドの電気的導通を得ながら 接合する手段が、表面電極同士を圧着することであるこ とを特徴とする請求項1乃至15の何れかに記載の光機 能素子装置。

【請求項19】前記電極パッドの電気的導通を得ながら 接合されていると共に、光機能素子の機能部と第2の基 板との間に、周囲と電気的に絶縁された金属バンプを配 置して該機能部で発生する熱を第2の基板に有効に放熱 30 できる構造を持つことを特徴とする請求項1乃至18の 何れかに記載の光機能素子装置。

【請求項20】前記電極パッドの電気的導通を得ながら 接合されていると共に、光機能素子の機能部と第2の基 板との間にできた空隙に樹脂が充填された構造を持つこ とを特徴とする請求項1乃至19の何れかに記載の光機 能素子装置。

【請求項21】前記第2の基板に形成した前記配線パタ ーン上の電極パッドは、光機能素子が形成された領域の 外側に設けられていることを特徴とする請求項1乃至2 0の何れかに記載の面型発光素子装置。

【請求項22】前配第2の基板に形成された電極配線 は、直接あるいは第3の配線基板を介してパッケージ、 他の電子機能素子あるいは電気回路が形成されたプリン ト基板に実装されることを特徴とする請求項1乃至21 の何れかに記載の光機能素子装置。

【請求項23】前記第1の基板がヒートシンクとしても 働くパッケージ内面に全面的に接合されていることを特 徴とする請求項1乃至22の何れかに記載の光機能素子 装置。

【請求項24】前記第2の基板は半導体単結晶であり、

第2の基板に電子機能素子が集積化されて、前記光機能 素子の駆動や制御の回路を同一基板上に備えていること を特徴とする請求項1乃至23の何れかに記載の光機能 素子装置。

【請求項25】前記電極パッドの電気的導通を得ながら 接合する時に生じる恐れのある第1の基板端面の短絡の 影響を避けるために、前記光機能素子の光機能部の領域 の外周部に第1の基板から光機能層までエッチングして 溝が形成されていることを特徴とする請求項1乃至24 の何れかに記載の光機能素子装置。

【請求項26】前記光機能素子は第1の基板上に複数集 積化してあり、第1の基板上において、該集積された光 機能素子の機能部の周囲に前記電極パッドが配置される 様に各光機能素子に電流注入或は電圧印加するための配 線パターンが形成されていることを特徴とする請求項1 乃至25の何れかに記載の光機能素子装置。

【請求項27】前配光機能素子は、該素子が形成された 第1の基板面から垂直に光を出射する面型発光素子と該 素子に照射された光を電気に変換する光検出器の機能部 が同一領域に集積化された構造を有することを特徴とす る請求項26記載の光機能素子装置。

【請求項28】前記光機能素子の機能部間の光、電気お よび熱の相互干渉を避けるために、各機能部間の第1の 基板および機能層をエッチングして溝が形成されている ことを特徴とする請求項26または27記載の光機能素 子装置。

【請求項29】前記光機能素子に電流注入或は電圧印加 するための配線パターンは独立駆動型で形成されている ことを特徴とする請求項26、27または28記載の光 機能素子装置。

【請求項30】請求項11または12記載の光機能素子 装置の光ファイバを固定するための穴の作製方法が、面 型発光素子である前記光機能素子に電流を注入して発光 させる工程と、該発光した光を目印としてホトマスクの アライメントを行なう工程と、該ホトマスクを用いてパ ターニングを行なって第2の基板或は第3の基板にエッ チングにより穴を形成する工程を含むことを特徴とする 光機能素子装置の製造方法。

【請求項31】請求項1乃至29の何れかに記載の光機 能素子装置を光源として用いて、信号を載せた該光源か らの光を記録媒体にあてることを特徴とする光記録装

【請求項32】請求項1乃至29の何れかに記載の光機 能素子装置を送信機として備えたことを特徴とする光送 受信装置。

【請求項33】請求項32記載の光送受信装置を用いて ボード間の並列伝送、処理を行なうことを特徴とする光 インターコネクション装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、作製が容易で歩留 まりが高く、2次元アレイ型などの構成にするのに適し た面型半導体発光/受光デバイスなどの光機能素子装 置、およびそれを用いた光送受信装置、光インターコネ クション装置、光記録装置等に関する。

[0002]

【従来の技術】大容量並列光情報処理、高速光接続、高 速記録技術、薄型表示素子などへの応用のため、2次元 アレイ型の面型固体発光素子の開発が望まれている。こ 10 れらの応用のためには、低コスト、低消費電力、高生産 性、高信頼性などがこうした発光素子に対して必要条件 となる。発光素子の材料としては様々なものが研究開発 されているが、信頼性を確保するためには半導体単結晶 は非常に適しており、特に化合物半導体を用いた面型発 光素子の開発が盛んに行われている。

【0003】また、発光素子のなかでも両端面に反射ミ ラーを備えたレーザダイオード(LD)では、自然発光 に比べて非常に発光効率が高く、2次元アレイ化した場 合にも消費電力を小さくすることができる。この様な観 点から面型の半導体レーザ(Vertical Cavity Surface Emitting Laser: VCSEL) の開発が近年活発に行なわれて いる。

【0004】現在、VCSELも波長400nm程度の 青色から通信波長帯である1.55μmまで開発されつ つあり、サファイア基板上のAlGaN/InGaN 系、GaAs基板上のInGaAlP/InAlP系、 InGaAs/AlGaAs系、InP基板上のInG aAs/lnGaAsP系などの材料系で研究されてい る。VCSELの基本的な構造を図18に示す。これ 30 は、基板から垂直にレーザ光を出射し、数 μ m厚程度の エピタキシャル成長層1003の両面に99%以上の高 反射膜1002、1004を備える構造となっている。 反射膜としては、屈折率の異なる λ / 4 厚の膜を多層に したものが主に用いられ、材料としては、誘電体ガラ ス. あるいはエピ成長した半導体 (例えばA 1 A s / G a A s 多層膜:ELECTRONICS LETTERS, 31, p. 560(1995) 参照)などが一般的である。尚、図18において、10 01はレーザ用基板、1005は絶縁膜、1006は電 極、1007はレーザ機能部、1008はレーザ基板側 40 電極、1009は埋め込み層、1010は電極1006 の窓領域である。

【0005】このVCSELの実装方法も幾つか提案さ れている。例えば、特開平8-186326号公報で は、図19の様に、レーザ出力に対して透明なパッケー ジ兼ヒートシンクに熱的接合および電気的接合を得る様 に実装する方法が開示されている。この場合、各VCS ELに対応してヒートシンク側に配線が形成され、電気 的接合は、該VCSELの部分でハンダ加熱あるいはA u同士の超音波接台によって電気的接触が得られてい

50 る。尚、図19において、1110は樹脂モールド体、

1111はレーザ電極、1112はレーザ基板、111 3、1117は反射膜、1114、1116はクラッド 層、1118は電流ブロック層、1119はキャップ 層、1120はパッケージ窓、1121はパッケージ窓 側電極である。

【0006】また、特開平6-237016号公報で は、図20の様に、電子回路が形成された基板1201 に電気配線を設けて、やはり、これと各VCSEL12 03とが電気的接点を得る様に固定されており、さらに VCSEL基板1202に穴を開けて光ファイバ121 0をも実装する方法が開示されている。この際、VCS EL1203の下にはトランジスタ1204が実装され ており、該VCSELのカソードと該トランジスタのコ レクタが接続する様に実装されている。尚、図20にお いて、1205はエミッタ電極、1206はベース電 極、1207はアノード電極、1208は絶縁膜、12 09はガイド穴、1211は接着剤である。

【0007】また、VCSELをアレイ化した場合に は、特開平9-15459号公報にある様に、支持基板 1305側に配線1304を設けて各VCSEL130 2との接続を得る様に実装している(図21参照)。 尚、図21において、1301は半導体基板、1303 は光ファイバのガイド穴、1306は光ファイバテー プ、1307は光ファイバのコア、1308は光ファイ バのクラッド、1309は光ファイバ心線、1310は 被覆材、1311は光ビーム、1312は光ファイバ心 線の露出長である。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】この様な従来の実装例 では、個々のVCSELの上面(エピタキシャル層面) に形成された電極パッドと該VCSELに対応する様な 位置に電極パッドを持つ配線基板とを、パッド同士の電 気的接続を取りながら接合するものであった。しかしな がら、この様な実装方法では、2次元アレイ化したVC SELの密度が高くなった場合、あるいは高速応答を重 視するために電極パッドの大きさを小さくした場合など に、VCSELのパッドと配線基板のパッドを貼り合わ せるときのアライメント精度が要求される。これは、パ ッド同士の位置合わせはもちろんであるが、配線基板上 の他の配線とショートしない様にアライメントおよび接 合しなければならないからである。密度が高くなるとパ ッドの間に多くの配線を通す様になるためショートする 確率が増加する。このため、貼り合わせる面を直接モニ 夕できないこの方法ではアライメントが困難であり、歩 留まりや、生産性の低下につながっていた。

【0009】また、ハンダで接合を得る場合には、溶融 したハンダがレーザ光を取り出すべき窓に流れ出して光 を遮ったり、ハンダがAu電極を溶かすためにVCSE Lとのオーミック接触抵抗を上昇させる問題点があっ た。また、Au電極同士を直接超音波などで接合する場 50 ち、光機能素子の機能部が形成された領域において、機

合も、接合点がVCSELに近い場合には、VCSEL にダメージを与えて特性劣化を招くことがあった。

【0010】また、VCSELからの光を取り出す場合 に、図19 (特開平8-186326号公報) の例では ヒートシンク窓1120から出射光を空間伝送させる或 は光ファイバに結合させる場合に、レンズが必須である ため光学系が複雑になりコストが上昇するという問題点 があった。

【0011】一方、図20(特開平6-237016号 10 公報)の例ではレーザ光に対して透明なレーザ基板12 02を用いなければならないので(図20では基板12 02が完全に除かれてガイド穴1209が形成されてい る様に見えるが、実際には基板1202部分がVCSE L1203とガイド穴1209の間に残らない様に作製 するのは難しく、歩留まり低下につながる)、使用でき る波長帯が限られている。さらに、レーザ光をファイバ 1210に結合する方法としてレーザ基板1202にガ イド穴1209を設ける方法が開示されているが、穴の 位置のアライメントが難しく、さらにレーザ光をレンズ 20 なしでファイバ1210に結合させるために結合ロスが 小さくできない、ファイバ差込時にレーザにダメージを 与えることがあるなどの問題点があった。

【0012】この様な課題に鑑み、本発明の目的は、光 機能素子を該素子の基板以外の別基板を用いて実装する 場合の歩留まり、生産性を上げて低コスト化を図ること を可能にした構成を持つ光機能素子装置、およびそれを 用いた光送受信装置、光インターコネクション装置、光 記録装置等を提供することにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発 明の光機能素子装置は、少なくとも1つの光機能素子を 有し、それへ電流を注入する或は電圧を印加するための 電極の一部は、該光機能素子の機能部以外の部分に引き 出して第1の基板に設けられた電極パッドと、該光機能 素子が形成された第1の基板とは異なる第2の基板に形 成された配線パターン上の電極パッドとを電気的導通が 得られる様に接合して成り、該第2の基板から該光機能 素子の機能部に電流注入或は電圧印加可能であることを 特徴とする。光機能素子の機能部から離れた位置に設け られた電極パッドまで引き出す配線を第1の基板上に設 けて、他の配線基板の電極パッドと電気的導通が得られ る様に接合することで、光機能素子のピッチ(光機能素 子を複数設ける場合)、大きさに関係なく接合するとき のアライメント精度、光機能素子へのダメージ等を軽減 することができるため、歩留まり、生産性が向上する。 【0014】上記基本構成に基づいて、以下の様なより 具体的な形態が可能である。前記光機能素子への光の入

出力が第1の基板側から行なうことができる様に構成さ れている。この様にする為に、例えば、第1の基板のう

8

能層のみ残して基板を除去して窓領域が形成されている。これにより、上記基本構成の様に実装した場合の光の入出力方法および実装された光機能素子の他素子との結合方法を提供でき、波長帯に関係なく光機能素子の第1の基板側から光の入出力を行なえる。この様にする為には、第1の基板が、光機能素子の扱う光に対して透明な材料で形成されている様にしてもよい。

【0015】前記光機能素子への光の入出力が第2の基板側から行なうことができる様に構成されている。この様にする為に、例えば、第2の基板が、光機能素子の扱う光に対して透明な材料で形成されている。

【0016】第2の基板側から光の入出力を行なう場合 において、第2の基板には、光機能素子に対応する位置 に、光機能素子への光の入出力をガイドする手段が設け られている。これにより、上記基本構成の様に実装した 場合の光の入出力の光機能素子への光結合の効率を高め ることである。このガイド手段としては、前記第2の基 板に、光機能素子に対応する位置にマイクロレンズ、フ レネルレンズなどを形成してもよい。配線基板の光機能 素子に対応する位置にマイクロレンズ、フレネルレンズ などを形成することで、光のコリメート集光等が可能に なり、光入出力の結合効率を上げることができる。ま た、第2の基板に、光機能素子に対応する位置に光ファ イバが第2の基板に密接して固定されており(例えば、 第2の基板に、光ファイバを固定するための穴を形成す る)、光機能素子への光入出力が該光ファイバを介して 可能である様にしてもよい。これにより、光機能素子と その光の入出力を行なう光ファイバとが一体化された装 置を提供できる。

【0017】第2の基板の上に、前記光ファイバを固定 するための穴が形成された第3の基板が接着される様に してもよい。

【0018】前記光機能素子は、該素子が形成された第 1の基板面から垂直に光を出射する面型発光素子(典型 的には、半導体結晶で構成され、活性層の両側に反射ミ ラーを備えた面型半導体レーザ)であったり、該素子に 照射された光を電気に変換する光検出器であったりす る。

【0019】前記電極パッドの電気的導通を得ながら接合する手段は、電極パッド上にハンダをメッキ等で形成して加熱することであったり(光機能素子側あるいは配線基板側の電極パッドにハンダをメッキしておくことにより、互いに対応する電極パッドとのアライメントを持って加熱すれば、簡単に電気的および機械を発音であったり(光機能素子側あるいは配線基板側の電極パッドに異方導電性接着剤を塗布してがら)加熱することであったり(光機能素子側あるいは配線基板側の電極パッドとの方は、質量性接着剤を塗布しておくことに対応する電極パッドとのアライメントを行なって(加圧および)加熱すれば、簡単に電気的およ

び機械的結合が得られる)、表面電極同士を圧着することであったりする(光機能素子側および配線基板側の互いに対応する電極パッドのアライメントを行なって加圧すれば、圧着により電気的および機械的結合が得られる。このとき超音波を加えるか、電極パッドに凹凸を形成するかしておくことにより、より簡単に圧着できる)。

【0020】前記電極パッドの電気的導通を得ながら接合されていると共に、光機能素子の機能部と第2の基板との間に、周囲と電気的に絶縁された金属バンプを配置して該機能部で発生する熱を第2の基板に有効に放熱できる構造を持つ。光機能素子と配線基板との間に電気的に独立した金属バンプを形成して、電極同士の接合と同時にバンプと光機能素子の圧着を行なえば、機能素子の放熱効果が得られる。

【0021】前記電極パッドの電気的導通を得ながら接合されていると共に、光機能素子の機能部と第2の基板との間にできた空隙に樹脂が充填された構造を持つ。これにより、上記の様に実装する場合の光機能素子の密着強度を増せ、実装の機械的強度を増すことができる。

【0022】第2の基板に形成した前記配線パターン上 の電極パッドは、光機能素子が形成された領域の外側に 設けられている。これによって、上記基本構成の目的を 有効に達成できる。

【0023】第2の基板に形成された電極配線は、直接あるいは第3の配線基板を介してパッケージ、他の電子機能素子あるいは電気回路が形成されたプリント基板に実装される。これにより、上記の様に実装した場合の光の入出力方法および実装された光機能素子の他素子との記線基板を接合して、ICパッケージあるいはプリント基板等に実装することで、駆動回路もまとめて容易に小型に一体化できる。また、配線基板に光に対して透明な材料を用いることで、配線基板側からの光の入出力が可能で、ICパッケージあるいはプリント基板等に実装することで、駆動回路もまとめて容易に小型に一体化できることで、駆動回路もまとめて容易に小型に一体化できることで、駆動回路もまとめて容易に小型に一体化できることで、駆動回路もまとめて容易に小型に一体化できる。また、配線基板側からの光の入出力が可能で、ICパッケージあるいはプリント基板等に実装することで、駆動回路もまとめて容易に小型に一体化できる。また、配線基板側からの光の入出力が可能で、ICパッケージあるいはプリント基板等に実装することで、駆動回路もまとめて容易に小型に一体化できることで、駆動回路もまたのである。

【0024】第1の基板が全面的にヒートシンクとして も働くパッケージ内面に接合されている。これによって 0 も、光機能素子の有効な放熱手段を提供できる。

【0025】第2の基板は半導体単結晶であり、第2の 基板に電子機能素子が集積化されて、光機能素子の駆動 や制御の回路を同一基板上に備えている。配線基板に半 導体単結晶基板を用いて、光機能素子の駆動素子を該基 板上に作製できて、小型の光送受信器などが提供でき

【0026】前記電極パッドの電気的導通を得ながら接合する時に生じる恐れのある第1の基板端面の短絡の影響を避けるために、光機能素子の光機能部の領域の外周 50 部に第1の基板から光機能層までエッチングして溝が形

9

成されている。これにより、上記の様に実装する場合の 光機能素子を形成した基板の端面の影響を除去でき、接 合時の基板のショートの影響を回避できる。

【0027】光機能素子は第1の基板上に複数集積化してあり、第1の基板上に、該集積された光機能素子の機能部の周囲に前記電極パッドが配置される様に各光機能素子に電流注入或は電圧印加するための配線パターンが形成されている。本発明の構成は、特に集積化した場合に効果を発揮するものであり、各光機能素子のピッチ、大きさに関係なく接合するときのアライメント精度、大きに関係なく接合するときのアライメント精度、大きなに関係なく接合するときができる。ことができる。ことが表子と談素子に関係なくが形成された第1の基板に無力を重点に光を出射する面型発光素子と該素子に照対に、から垂直に光を出射するの光機能部が同一領域に集積化された構造を有するものであってもよい。また、前記光機能素子の機能部間の光、電気および熱に正・前記光機能素子の機能部間の第1の基板および機能層をエッチングして溝が形成されるようにしてもよい。

【0028】前記光機能素子に電流注入或は電圧印加するための配線パターンは独立駆動型で形成されている。マトリックス駆動となる様に配線もできるが、独立駆動型の配線パターンも容易に実現できる。

【0029】また、上記目的を達成する本発明の光機能素子装置の光ファイバを固定するための穴の作製方法は、面型発光素子である前記光機能素子に電流を注入して発光させる工程と、該発光した光を目印としてホトマスクのアライメントを行なう工程と、該ホトマスクを用いてパターニングを行なって第2の基板或は第3の基板にエッチングにより穴を形成する工程を含むことを特徴とする。これにより、光ファイバとが一体化された光機能素子装置を製造するに際し、セルフアライン的に精度、歩留まり良く光ファイバガイド穴を作製できる。

【0030】また、上記目的を達成する本発明の光記録装置は、光機能素子装置を光源として用いて、信号を載せた該光源からの光を記録媒体にあてることを特徴とする。これにより、上記光機能素子装置を用いてプリンタ、CD-ROM等の光記録を行なえ、安価な光記録装置を提供できる。

【0031】また、上記目的を達成する本発明の光送受信装置は、上記光機能素子装置を送信機として備えたことを特徴とする。これにより、上記光機能素子装置を用いて光情報伝送を行なえ、安価な光情報伝送装置を提供できる。また、本発明の光インターコネクション装置は、上記の光送受信装置を用いてボード間の並列伝送、処理を行なうことを特徴とする。

【0032】具体例を用いて、本発明の原理、特徴を以下に説明する。例えば、8×8の2次元アレイVCSE Lの実装を考える。個々のVCSELの位置で電気的接合を得ることは課題のところで述べた様に困難であるため、図2に示す様に、VCSELの上面(エピタキシャ ル層面)に、VCSELアレイ領域の外側に電極パッドが配置される様に配線パターンを引き出し線として形成する。このとき該配線は各対応するVCSELの部分のみにオーミンク接触を得ており、それ以外の領域では絶縁膜(SiO2、SiNx等)でアイソレーションされている。各VCSELの構成は、例えば図18の従来例の様に、GaAs/AlGaAs多重量子井戸活性層を1波長共振器長になる様にスペーサ層を介してAlAs/GaAsエピミラーで挟んだ構造になっている。光の取り出し方は波長によって異なるが、基板側から取り出せる場合は基板側に電極の窓を開け、図18の様にエピタキシャル層側から取り出す場合はエピタキシャル層側から取り出す場合はエピタキシャル層側から取り出す場合はエピタキシャル層の電極に窓を設ける。

【0033】この様にVCSEL基板上に引き出し電極を形成することは公知であるが、VCSEL基板上の電極パッドからワイヤボンディングでパッケージや他のデバイスとの電気的接続を行なう場合、ボンディング時のダメージなどで歩留まりが低下する問題がある。

【0034】一方、配線基板側は、簡単な例として図3 の様なVCSELのサブマウントを形成する。材料は、SiやGaAsなどの半導体、A1NやA12O3などのセラミック、サファイアやダイヤモンドなどの単結晶など、熱伝導性のよいものを使用したが、用途によってはプリント基板等でもよい。もちろん、Si基板等を使用する場合には、同一表面あるいは裏面に電子回路、光検出器等が集積されていてもよい。VCSELアレイの外側に配置された各パッドと対応する様にパッドが形成され、該パッドから更に電極が引き出せる様にパターンを形成している。

30 【0035】この様に、VCSELアレイ領域の外側に引き出された電極パッド同士で接合する場合には、電極形状、サイズ、間隔は自由に設計できアライメント精度を軽減することができるために、歩留まり、生産性の向上につながる。また、接合点がVCSELから離れているために、接合時にVCSELにダメージを与えることはない。

【0036】パッド同士の接合は、一般的にはパッドに ハンダをメッキ等で形成しておき加圧しながら加熱すれ ばよい。断面形状のイメージとしては図1の様になる。 40 この接合には、Auパッド同士を合わせて超音液をかけ る方法、あるいは表面に凹凸を形成して加圧して直接接 合する方法もある。また、導電粒子を含んだ接着剤いわ ゆる異方導電性接着剤を塗布して、加圧、加熱接着して もよい。この場合、配線パターンをメッキ等で10μm 以上の厚膜にしておけばバンプとして作用するため、隣 接するパターンとの接触を防げられる。

【0037】光の取り出し方にはいろいろあり、GaAs基板上で0.98μm帯で発振するVCSELでは、図1の様に直接VCSELを形成した基板側から取り出 50 せばよい。この場合は、エピタキシャル層面の電極は窓

開けをする必要がなくなる。また、このとき図4の様 に、放熟性を上げるために、各VCSELの下に配線と は関係なく電気的には独立したAuバンプ等を設けて、 電極パッド同士の接合時に同時に対応したVCSELと 接合される様にしてもよい。

【0038】0.85μm帯、0.77μm帯の様にV CSEL基板が吸収体になる場合には、図5の様にVC SELアレイ領域のみ基板を除去して、エピミラー面が 現れる様にエッチングすればよい。一方、配線基板とし てサファイア、ダイヤモンド等の透明基板を用いるとき は、図6の様に配線基板側から光を取り出すことができ

【0039】更に、図11の様に、サブマウウント(ガ ラス基板)の各VCSELに対応した位置に形成したマ イクロレンズを介してコリメートした光として取り出す 場合には、どの様な波長帯でも対応できる。このときレ ーザ基板とサブマウントとの位置のアライメントは、レ ーザを光らせながらマイクロレンズを通して出力光をモ ニタすることで簡単に行う事ができる。さらに、光ファ イバを実装する場合に、図13の様に第3の基板を貼り 付けてここにガイド穴を形成してガイド穴に光ファイバ を差し込むことで簡単に実装できる。このガイド穴の形 成に際し、レーザ光に対して透明な基板を用いた場合に は、図14の様にレジストを塗布してレーザを光らせて 該レジスト露光する時のアライメントマークとして利用 する事により、セルフアラインでガイド穴の位置合わせ ができる。このために生産性が向上し、低コスト化でき る。実際にファイバを差し込む場合も、レーザにダメー ジを与えることがないために歩留まりが向上する。もち ろん、図15の様に1枚の基板でマイクロレンズとファ イバガイド穴の両方の機能を備えてもよい。また、上記 のセルフアライン工程はマイクロレンズの作製にも応用 できる。

【0040】一方、配線基板としてマイクロレンズアレ イつきガラスではなくSi基板を用いた場合には、図1 6の様にVCSELアレイの領域のみホールエッチング を行えば、Si基板が吸収体となる波長でも対応でき る。この穴領域にファイバテープあるいは平板マイクロ レンズアレイ、ボールレンズを嵌め込む様な形でもよ い。また、平板マイクロレンズ以外にも図17の様なフ レネルレンズアレイをサブマントにする方法でもよい。 [0041]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 を用いて説明する。

【0042】(第1実施例)本発明による第1の実施例 は、0.98μm帯の8×8の2次元VCSELアレー に本発明の考え方を適用したものである。図1におい て、VCSELウェハ21は、InGaAs/GaAs 歪み2重量子井戸活性層とA1GaAsスペーサ層から

4波長厚の多層膜(20~30組程度)から成るDBR (分布反射) ミラー2および4で挟む様にMOVPE (有機金属気相成長) 法などによってGaAs基板1上 にエピタキシャル成長した構造となっている。DBRミ ラー4の最上層は電極コンタクトを取り易い様にハイド ープのGaAs層となっている。

【0043】発光領域8に電流狭窄を行なうため、円環 状に活性層 3 近傍までエッチングした後、ポリイミド9 で凹部を埋め込んで平坦化し、そこにSiNx等の絶縁 10 膜6を形成して窓開けしてから電極6を形成している。 この際、円環状にエッチングして現れたDBRミラー4 の側面のA1As層のみ選択酸化して、更に電流狭窄化 してもよい。

【0044】電極6は、図2の様にVCSELアレイ領 域20から外に電極パッド6を引き出す様に配線パター ンが形成されている。本実施例では、蒸着によるCェ/ Auを電極として用いたが、配線の長さによっては抵抗 低減のためにAuメッキによる厚膜にしてもよい。ま た、ハンダ接合するときの密着を増すためおよび半導体 20 とのコンタクト抵抗の低減のために、Ti/Pt/Au 等から成る密着/バリア/配線層で形成してもよい (T i は半導体との密着が良く、P t はハンダに溶けないの でバリアとなり、Auはハンダに溶けて合金を作る)。 また、本実施例でのサイズは、VCSELの発光領域8 が10μmφ、その間隔が125μmであり、従ってV CSELアレイ領域20は875µm口、全体のチップ 21は3mm□としたが、もちろんサイズは自由に設計 できる。VCSELのGaAs基板1側の電極7はAu Ge/Auで形成し、アレイ領域20の部分だけ除去し て基板1側から光を取り出せる構造としている(GaA 30 s 基板 1 は 0. 9 8 µ m帯の光に対して透明である)。 【0045】一方、VCSEL基板21を実装するサブ マウント30には、図3に示す様なパターンを形成し た。すなわち、VCSELの各発光領域8に対応する電 極パッド6に合う様に電極パッドが形成してあり、その 外側に電極12を引き出す様なパターンとしている。サ ブマウント30は、図1に示す様に、Si基板10上に 熱酸化により形成したSiO2膜11の上に配線12が Cu/Ni/Auのメッキ等により形成してある。さら 40 に、この電極パッド部にはハンダ13がやはりメッキ等 により形成してある。こうして、VCSEL基板21と 配線基板30をアライメントして加熱することで簡単に 電気的接合及び機械的結合が得られる。

【0046】この電気的接合はハンダを使う手段以外 に、Au電極同士を圧着あるいは超音波をかけて接合す る方法もある。また、導電粒子 (4~10μ m程度の大 きさである) の入った異方導電性接着剤を塗布して加 圧、加熱してもよい。この場合、Au配線をメッキで形 成して10μm以上の厚さにしておけば、導電粒子の大 なる1被長共振器3を、AlAs/AlGaAsの1/ 50 きさとの関係から接着剤の異方性(垂直方向には導電性

を持つが横方向は絶縁する)を引き出すことができ、歩 留まり良く隣り合う配線の絶縁を取りながら対応する電 極間の接合ができる。

13

【0047】なお、電極の接合によって形成された空隙 15はそのままでもよいし、樹脂などを充填してもよい。また、本実施例では、配線のパターンは各デバイス 独立駆動型としているが、マトリックス駆動となる様に配線してもよい。この場合は、例えば、VECSELの エピタキシャル層側の電極6を、2次元アレイの一方の方向の行について、接続して配線してVECSEL領域 20外の電極パッドアレイに引き出し、基板1側は、上から見てます目状に基板1から活性層3の下辺りまでエッチングしてそこに絶縁材料を埋め込んで平坦化する)、こうして分離されたVECSELの基板側の電極7を、2次元アレイの他の一方の方向の列について、接続して配線してVECSEL領域外の電極パッドアレイに引き出す必要がある(後述する図10を参照)。

【0048】浅いボックス形状のパッケージに上記の構造を収めるときには、配線基板30をパッケージの内部 底面上にダイボンディングし、各電極ないし電極パッド をワイヤボンディング14によりパッケージの側壁に設けられたピンと接続すればよい。このパッケージはプリント基板などに装着されて使用される。

【0049】本実施例では、VCSEL基板21と配線 基板30を貼り合わせるときのアライメントに精度が要求されないため、歩留まり、生産性が向上する。また、 VCSEL近傍での接合等の作業がないために、VCS ELへの特性劣化などのダメージがない。

【0050】(第2実施例)本発明による第2の実施例は、VCSELの放熟性を改善するために図4の様に各発光領域8の下に放熱構造を設けるものである。その他の構造、すなわち、VCSEL構造、配線構造等は第1実施例と同様である。

【0051】配線基板30の各VCSELに対応する場所に、大きさが100μmφ程度で高さが配線基板30の配線12とハンダ13を合わせた程度の厚さになる様に、Auなどの金属でドット40をメッキなどで形成しておく。このAuドット40は電気的には互いに独立で、配線には全く関係ないものである。VCSEL基板21を貼り合わせるときに加圧することで、このAuドット40とVCESLの電極6が圧着され、熱的な導が得られる様になる。これにより、VCSELの発振特性の向上につながる。すなわち、しきい値電流の低減、最大パワーの向上、隣接するVCSEL間の熱的クロストークの低減が可能になる。

【0052】このAuの圧着には、Auドット40の表面に10μmピッチ程度の凹凸を形成しておくと、圧着しやすく、また強度を増すことができる。また、電極パッド同士の接合の様に、超音波やハンダを用いてもよ

い。VCSELへのダメージが問題になる場合は、発光 領域8の大きさだけ中心をくり貫いた円環状のAuドット40を形成すればよい。

【0053】第1、第2の実施例では、GaAs基板上のA1GaAs/GaAs系の例を示してきたが、もちろん他の材料、すなわち青色発光のGaN系、GaAs基板上の長波材料であるGaInNAsなどでも同様のことが実現できる。

【0054】(第3実施例)本発明による第3の実施例は、図5に示す構造の様にVCSELアレイの領域だけ VCSEL側の基板51をエッチングにより除去して光 を取り出すものである。

【0055】GaAs系のVCSELでも波長が0.9 μm以下の場合は、GaAs基板が吸収体になってしま うため、VCSEL基板側から光を取り出す場合には基 板を除去する必要がある。本実施例では、DBRミラー 2、4は第1、第2の実施例と同様にA1As/A1G aAs多層膜になっているが、活性層53がGaAs/ A1GaAs系の多重量子井戸になっているところが若 20 干異なる。

【0056】第2実施例の様に、Auドット40で放熟性を良くする構造にしてあるが、このAuドット40は基板51を除去した後の補強台としても機能する。また、空隙には樹脂15を充填している。基板51のVCSELアレイ領域部分の除去(基板51を除去した領域を50で示す)は、過酸化水素水とアンモニアの混合液で行う。この混合液でGaAsとAlAsの選択エッチが可能であるため、DBRミラー2面でエッチングを簡単に止めることができる。

30 【0057】本実施例の基板除去はGaAs系のもので述べたが、InP系の様に誘電体ミラーを形成する必要がある場合にも本構造が適用できる。すなわち、HClなどでInGaAsP(InGaAsPエッチストップ層がInP基板上に形成されている)との選択エッチングによりInP基板を除去して、その除去部に誘電体ミラーをスパッタ等で形成することができる。

【0058】本実施例によりVCSELの材料、発振波 長に依らない構造を提供することができる。

【0059】(第4実施例)本発明による第4の実施例は、図6に示す様に配線基板60としてVCSELの発振波長に対して透明な材料を使用した場合の実装形態に関わるものである。第1実施例で示した材料系では、Si基板を配線基板とした場合でも光を透過させることができるが吸収もあるため、配線基板としてはガラス等の透明体の方が望ましい。ヒートシンク効果を上げるためには、ダイヤモンドやサファイアが適している。このときのVCSEL構造は、図18の様に、エピタキシャル面から光を取り出すために電極6に窓を設ける必要がある。

50 【0060】本実施例のVCSELアレイは、図6に示

す様に、VCSEL基板1側はたとえば箱型のパッケージ61にボンディングして、コンパクトなパッケージングが可能である。パッケージ61はセラミック等で形成され、VCSEL基板1側の電極67はパッケージ61の内側に配された配線(破線65で示す))を介して、配線基板60の適当な配線68と接続される様に実装すればよい。VCSELアレイからの配線は、配線基板60を介して他の基板62、たとえば、Siからなる電子デバイス基板や電気回路が形成されているプリント基板と直接電気的接合が取れる様に実装される。

【0061】この様な実装方法により、VCSELアレイと該VCSEL用のドライバをコンパクトに一体化して実装することができる。また、プロセッサなどを含む高機能電子回路を実装したプリント基板同士の接続を光で行う、いわゆるボード間光インターコネクション用の実装形態として応用できる。

【0062】(第5実施例)本実施例では、第1から第 3の実施例のタイプで、配線基板30から他の部分への 配線をワイヤボンディングではなく第4実施例の様にさ らに他の基板71との電気的接合で行うものである。V CSELアレイをICパッケージ等に収める場合、図7 の様にVCSEL基板21の部分だけくり貫いた表面熱 酸化Si基板71(73が表面熱酸化層)に、配線基板 30の電極パッド12と対応する様な電極パッド72お よびパッケージのピンまでの配線を形成し、今までの実 施例と同様にハンダ等で電極パッド12、72同士及び 配線基板30のパッケージのピンまでの配線とパッケー ジのピンの電気的接合を得る。このとき、配線基板30 は箱形のパッケージの底面にボンディングし、これに上 記表面熱酸化Si基板71を蓋をする様に被せるのであ る。これによりワイヤボンディングの手間を大幅に省く ことができ、生産性向上、低コスト化につながる。この 例ではパッケージに収める例を述べたが、第4実施例の 様に実装する他の配線基板71として、電気回路を形成 したプリント基板等でもよい。

【0063】(第6実施例)本実施例では、図8の様に配線基板80そのものに電子デバイスを形成したものである。第1実施例と同様の配線基板80には、配線電極81(図1の12で示されるものに相当する)がそのままVCSEL駆動用のトランジスタ82のコレクタ電極あるいは配線を細くして形成した抵抗を介してエミッタ電極につながっており、その他の電極も配線基板80上でさらに他の電子デバイスや電源等と接続するために配線が形成されている。VCSEL駆動用のトランジスタ82の電極の接続の仕方は、VCSELがアノードコモンかカソードコモンかによって決まる。

【0064】この様に配線基板上にVCSEL駆動用デバイス等を形成すればコンパクトな光インタコネクション等に最適な光源装置が提供できる。

【0065】 (第7 実施例) 本実施例では、図9の様に

電極パッド同士の接着時にハンダや接着剤(90で示す)が回り込んで起こるVCSEL基板21の端面のショートがVCSELの特性を劣化させることがあるので、これを回避するためにVCSEL基板21と配線基板30の接合後に、基板1からエピタキシャル面まで溝91をエッチングしたものである(溝91は、ここを境に極性が変わるノンドープの活性層3を越えていればよい)。VCSEL基板21の端面の影響は、図18の様に活性層およびその近傍層が全基板に亙ってつながっている構造のときに、この層を介して漏れ電流が生じるために特に起きやすい。

16

【0066】また、図10に平面図を示すが、隣り合う VCSEL間の電流や熱、光のクロストークも無視でき ない場合があるため、各VCSELの間も格子状に同様 の溝92、91のエッチング形成を行なってもよい。こ の場合、基板1側の電極は、エッチング後に溝92をポ リイミド等で埋め込んで段差を緩和した後に配線93を 形成する。この配線93はVCSELからの出射光の窓 94を開けて形成している。図10の様な構造では、マ トリックス配線としてVCSELを駆動することが可能 であり、アレイ数が多くなった場合に特に有効になる。 この場合、エピタキシャル層側の電極配線6も図2の様 な完全な独立駆動型のものでなく、配線93の行方向に 直交する列方向に並ぶVCSELを結んだものとなる。 それに合わせて、配線基板30上の配線12も図10に 示す様に列方向の両側にのみ設けられる。

【0067】もちろん第6実施例までの様な配線の仕方でもよい。この場合は、エピタキシャル層側の電極配線6は図2の様な完全な独立駆動型のものになっているので、発光部のみ窓を開ける様に基板1全面に基板側電極を形成すればよい。

【0068】ここまで挙げた実施例では、8×8の2次元VCSELアレイであったが、もちろんアレイ数には制限はなく、また1つのVCSELでもよい。また、面発光レーザアレイであったが、端面発光型のレーザは右面発光型レーザは端面発光型レーザは端面を出すので、典型的には端面発光型レーザが1次元的に並んで基板側電極は基板裏面に施されて共通電極となりエピタキシャル層側の電極は光出射方向にストライプ状に伸びて並んでおり、そうは光出射方向にストライプ状に伸びて並んでおり、そうと出されている。配線基板側は、該電極パッドに対応した電極パッドが形成されてこれらが更に配線基板の線部の電極パッドに夫々引き出されている。

【0069】さらに、面型受光素子も同様の方法で作製、実装することができ、同一基板上にレーザアレイと 光検出器アレイを備えた光送受信ユニットも提供できる。

【0070】(第8 実施例)以下の実施例に、配線基板 50 側で光の入出力が行なわれる例を説明する。図11は第

8 実施例を示し、図1 の符号と同じ符号は同一機能部を 示しその部分の説明は省略する。

【0071】本実施例では、VCSEL部分の電極106は中心に 5μ m ϕ の窓を設けて、エピヤキシャル層側からも光を取り出せる構造としている。一方、VCSE L 基板を実装するサブマウントないし配線基板130 としては、図12の様なパターンとした。すなわち、VCSELの各発光領域に対応する電極パッド106 (これは図2 と同様な配線になっている)に合う様に配線112 が形成してある(本質的は図3 の配線と同じである)。該サブマウント130は、図11に示す様に、ガラス基板110に拡散により屈折率分布を形成した平板マイクロレンズ111がアレイ化され、その裏面には配線112がCu/Ni/Auのメッキ等により形成してある。

【0072】電極106、112の接合によって形成された空隙115はそのままでもよいし、レーザ光に対して吸収、散乱の少ない樹脂などを充填してもよい。また、ガラス基板110の両面にはVCSELへの反射の影響を低減するために無反射コーティングを施してもよい。

【0073】本実施例では、VCSEL基板21と配線基板130のアライメントは、レーザを光らせながらマイクロレンズ111を通して出力光をモニタすることで精度良く行うことができる。このとき、レンズなしの配線基板でももちろんよいし、また、実装してからレーザを光らせて位置決めを行い、マイクロレンズ111を作製してもよい。さらに、上記の様に位置決めを行い、エッチングにより溝を形成してから、その溝にボールレンズ等をはめ込んで接着剤等で固定する方法でもよい。

【0074】VCSELアレイからの配線は、配線基板 130を介して、他の基板117、たとえば、Siから なる電子デバイス基板や電気回路が形成されているプリント基板の配線116と直接電気的接合が取れる様に実装される。

【0075】この様な実装方法により、VCSELアレイとそのレーザ光のコリメートレンズ、該VCSEL用のドライバをコンパクトに一体化して実装することができる。また、プロセッサなどを含む高機能電子回路を実装したプリント基板同士の接続を光で行う、いわゆるボード間光インターコネクション用の実装形態としても応用できる。

【0076】一方、VCSELアレイを1Cパッケージ 等に収める場合、配線基板130のサイズをパッケージ のキャピティーサイズに合わせ、配線基板の配線112 をパッケージのピンまで接続できる様に形成してハンダ 等で電気的接合を得れば、配線112からのワイヤボン ディングの手間が省ける。レーザ基板21を1Cパッケ ージの底面にダイボンディングする場合は、レーザ光は 配線基板130側かちのみ取り出せる(図6の説明も参 照)。

【0077】本実施例でも、VCSEL基板21と配線基板130を貼り合わせるときのアライメントが容易なため、歩留まり、生産性が向上する。また、VCSEL近傍での接合等の作業がないためにVCSELへの特性劣化などのダメージがない。本実施例では、GaAs基板上のInGaAs/GaAs系の例を示したが、もちろん、他の材料、波長、すなわち青色発光のGaN系、GaAs基板上の長波材料であるGaInNAsなどでも同様のことが実現できる。

【0078】(第9実施例)本発明による第9の実施例は、図13の様にVCSELからのレーザ光を結合させる光ファイバ143も集積化させたものである。その他の構造、すなわち、VCSEL構造、配線構造等は第8実施例と同様であるが、放熱のためのヒートシンク140をレーザ基板21側に設けた構造となっている。ヒートシンク140はAl₂O₃、AlNなどのセラミックが一般的で、図13の様に箱型にレーザ基板21を覆い、基板側の電極7はこのヒートシンク140の内縁伝いに20配線基板130の対応する電極112と電気的接合が取れる様に構成してある(図6の説明を参照)。

【0079】光ファイバ143を実装する場合には、図13の様に第3の基板141を配線基板130に貼り付けてガイド穴を形成して、ここに光ファイバ143を差し込むことで簡単に実装できる。このガイド穴の形成プロセスを図14を用いて説明する。

【0080】例えば、ファイバ支持基板141として5 00μm厚のSiウェハを用いる。図14(a)におい て、第8実施例の様な方法でVCSELアレイとマイク 30 ロレンズ付き配線基板130の実装を行い、さらにSi 基板141を陽極接合法などで配線基板130に接合し てレジスト150を塗布する。陽極接合は、配線基板1 30となるガラスに陰極、Si基板141に陽極を当て て電圧をかけることで接合する手段である。この接合に はポリイミド系やエポキシ系の接着剤を用いてもよい。

【0081】次に、図14(b)において、ホトマスク154を用いて各VCSELの位置に合う様なファイバガイド溝を形成するためのパターニングを行う。このとき、プローブ151およびプローブ152を用いてVCSELに電流を流して発光させ、マイクロレンズ111を通してレジスト面150に到達した光153とホトマスクの開口部155(大きさは光153のスポット径の方が小さい)の位置関係を、CCDでモニタしながらアライメントすれば簡単に精度良いパターニングができる

【0082】最後に図14(c)において、RIBE(Reactive Ion Beam Etching)法で 400μ mほどエッチングを行い、さらにKOHによるSi(141)とガラス(130)の選択ウエットエッチングでガイド溝142を形成する。

50

【0083】この様に形成したガイド溝142に光ファイバ143(端面に無反射のための処理をしてあることが望ましい)を差し込んで、エポキシ系接着剤等で固定すれば簡単に高効率な光結合が得られ、生産性が向上し、低コスト化できる。本実施例では、ファイバ143を差し込む場合にレーザにダメージを与えることがないために、歩留まりが向上する。

【0084】本実施例では、マイクロレンズ111を備える構成になっているが、光ファイバ143がマルチモードファイバの場合は、VCSEL出射面から100μm程度離れていても充分結合できるため、配線基板としてのガラス基板130の厚さを100μm程度にすればレンズ111は無しでもよい。

【0085】(第10実施例)本発明による第10の実施例は、図15に示す構造の様に配線ガラス基板160にマイクロレンズ161および光ファイバ用ガイド溝162の両方を備える場合である。作製方法等は第8、第9の実施例と同様である。異なる点は、マイクロレンズ161と表面に形成されているので、マイクロレンズ161とVCSELの距離が近くなるため、焦点距離の短いレンズ161になっていることである。また、ファイバガイド溝162のエッチングにはウエットエッチング液としてふっ酸を用いるため、エッチングストップには注意を要する。しかし、ガラス基板160と他の基板との接合がないことでコストの低減が図れる。

【0086】 (第11実施例) 第8、第9、第10の実 施例では、配線基板130、160にマイクロレンズ1 11、161があるために、基板材料として主にガラス を用いる例であった。一方、配線基板170として、図 30 16の様にVCSELアレイ領域のみ(第8実施例のタ イプのVCSELの場合、約1mm□)のホールエッチ ングを行ってレーザ光の取り出し口1.71を形成すれ ば、材料による限定はなくなる。例えば、配線基板17 0としてSi基板を用いて、KOHで基板のホールエッ チングを行えば、レーザ波長がSiの吸収領域にあって も光を取り出せる。しかも、マイクロレンズアレイ17 2や光ファイバテープ173を外形が配線基板170の ホール部分171に一致する様に形成しておけば、これ をホール部分171に嵌め込んで接着剤等で固定すれば 40 簡単に実装できる。ボールレンズを嵌め込んでもよい。 その他の点は第9実施例などと同じである。

【0087】(第12実施例)本実施例では、拡散により形成した平板マイクロレンズではなく、図17の様に配線基板180にフレネルレンズ181を用いたものである。その他の構成等は第8実施例などと同様である。

【0088】フレネルレンズの作製方法も、ファイバガイド溝の形成の様にVCSELを発光させてセルフアライン法でパターニングすることで行うことができる。平板マイクロレンズに比べると、フレネルレンズ181は 50

【0089】第8乃至第12の実施例で説明してきた実施例でも、8×8の2次元VCSELアレイであった

が、もちろんアレイ数には制限はなく1つのVCSELでもよい。また、端面発光型のレーザアレイにも適用できる(この場合、レーザからの光を基板垂直方向に向けるミラーなどをレーザ端面近くに設ける必要がある)。さらに、面型受光素子も同様の方法で作製、実装することができ、同一基板上にレーザアレイと光検出器アレイを備えた光送受信ユニットも提供できる。

【0090】ところで、今まで説明してきた実施例において、レーザなどの光機能素子のカソード、アノードに対応する電極は、光機能素子基板の表と裏で構成する例を述べてきたが、エッチングにより段差を形成することで(この段差は、エッチングする側から活性層より深い層に達するまで形成され、ここにエッチングにより現れた側壁に絶縁膜を形成してから電極配線を施して活性層より深い層の極性の電極を取り出す)、どちらか一方に両極を備えることもできる。

【0091】また、今まで説明してきたVCSELアレイは、空間伝送で使用する場合には、ボード間光インターコネクション、光書き込みによる記録すなわちレーザビームプリンタ、CD-ROM、光磁気ディスク等の光源として用いることができる。また、光ファイベに結合して大容量光並列伝送の光源装置として用いることもできる。

[0092]

【発明の効果】以上説明した様に、本発明によって、光 機能素子を該素子の基板以外の別基板を用いて実装する 場合の歩留まり、生産性を上げることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明による第1実施例のVCSELアレイの断面図である。

【図2】図2は本発明によるVCSELアレイ基板の平面図である。

【図3】図3は本発明によるVCSELアレイを接合する配線基板の平面図である。

【図4】図4は本発明による第2実施例のVCSELアレイの断面図である。

【図5】図5は本発明による第3実施例のVCSELアレイの断面図である。

【図6】図6は本発明による第4 実施例のVCSELアレイモジュールの断面図である。

【図7】図7は本発明による第5実施例のVCSELア

レイの断面図である。

【図8】図8は本発明による第6 実施例の電子デバイス 集積化VCSELアレイの断面図である。

【図9】図9は本発明による第7実施例のVCSELア レイの断面図である。

【図10】図10は本発明による第7実施例のVCSE Lアレイの平面図である。

【図11】図11は本発明による第8実施例のVCSE Lアレイの断面図である。

【図12】図12は本発明によるVCSELアレイを接 10 合する配線基板の平面図である。

【図13】図13は本発明による第9実施例のVCSE Lアレイモジュールの断面図である。

【図14】図14は本発明による第9実施例のVCSE Lアレイモジュールの作製方法を示す図である。

【図15】図15は本発明による第10実施例のVCS ELアレイモジュールの断面図である。

【図16】図16は本発明による第11実施例のVCS ELアレイモジュールの断面図である。

【図17】図17は本発明による第12実施例のVCS 20 153、1311 ELアレイモジュールの断面図である。

【図18】図18は従来のVCSELの断面構造図であ る。

【図19】図19は配線基板兼ヒートシンク基板付きV CSELの従来例を示す図である。

【図20】図20は電子回路基板付きVCSELの従来 例を示す図である。

【図21】図21はVCSELアレイの配線基板への実 装形態の従来例を示す図である。

【符号の説明】

1, 51, 1001, 1112 レーザ用基板

2, 4, 1002, 1004 半導体多層膜ミラー

3, 53, 1003, 1115 活性層

5, 11, 73, 1005, 1208 絶縁膜

6,106 レーザ側電極兼配線

7、67、1008 レーザ基板側電極

8,1007 レーザ機能部

9,1009 埋め込み領域

10, 71, 110, 160, 170, 180 配線 用基板

12, 68, 72, 81, 112 配線基板側電極兼 配線

13 接合用金属

14 ボンディングワイヤ

15、115 樹脂

VCSELアレイ領域 20

2 1 レーザ基板

30,130 配線基板

放熱用金属 40

50 基板を除去した領域

透明な配線基板 60

61、140 パッケージ

62、117、201 電子回路基板

パッケージ内壁配線 6.5

電子デバイス基板 8 0

82、1204 レーザ駆動用トランジスタ

ハンダのはい上がり 90

91, 92 分離溝

93 マトリックス電極

94, 1010 電極の窓領域

111、161 平板マイクロレンズ

116 電子回路基板用電極

141 ファイバ固定用基板

142, 162, 1209, 1303 ファイバ用ガ

イド穴

143、1210 光ファイバ

150 ホトレジスト

151、152 電流プローブ

光ビーム

ホトマスク 154

> ホトマスク開口部 155

171 配線基板開口部

172 マイクロレンズアレイ

173,1306 光ファイバテープ

フレネルレンズ 181

1006、1111 レーザ電極

1011 レーザ共振器

1110 樹脂モールド体

30 1113、1117 反射膜

1114, 1116 クラッド層

1118 電流ブロック層

1119 キャップ層

1120 パッケージ窓

1121 パッケージ窓側電極

発光チップ 1202

1203、1302 面発光レーザ

エミッタ電極 1205

1206 ベース電極

アノード電極 40 1 2 0 7

接着剤 1211

1301 半導体基板

配線パターン 1304

1305 支持基板

コア 1307

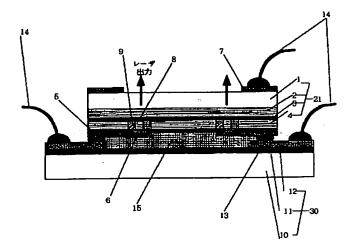
クラッド 1308

1309 光ファイバ心線

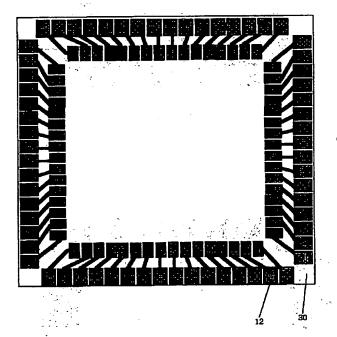
1310 被覆材

1312 露出長

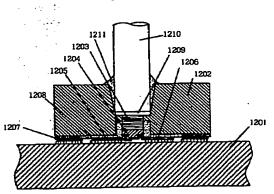
【図1】



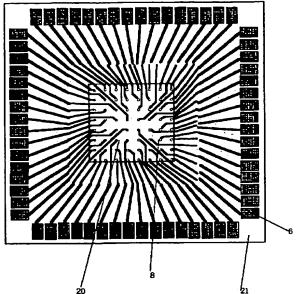
【図3】



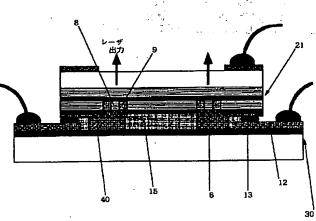
【図20】



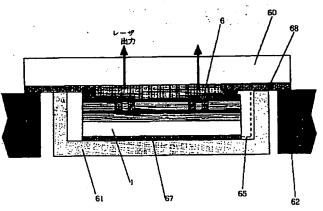
【図2】

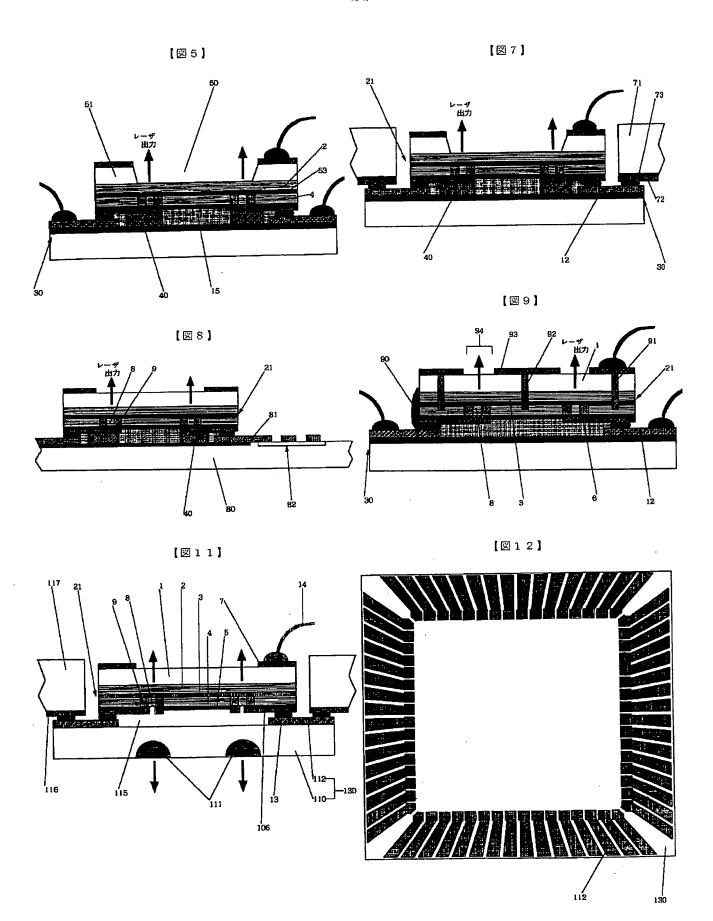


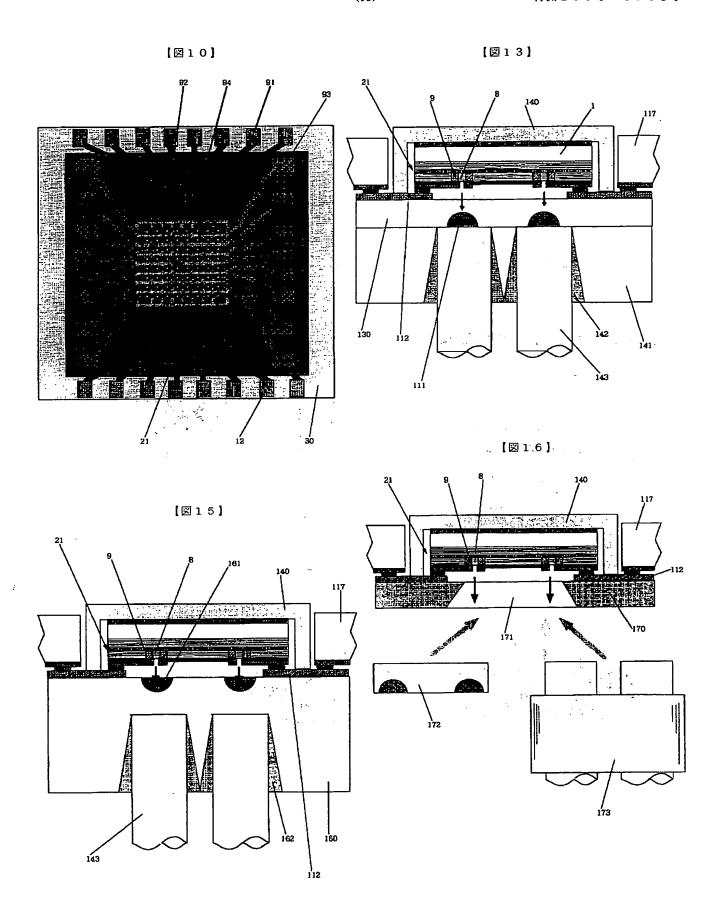
【図4】

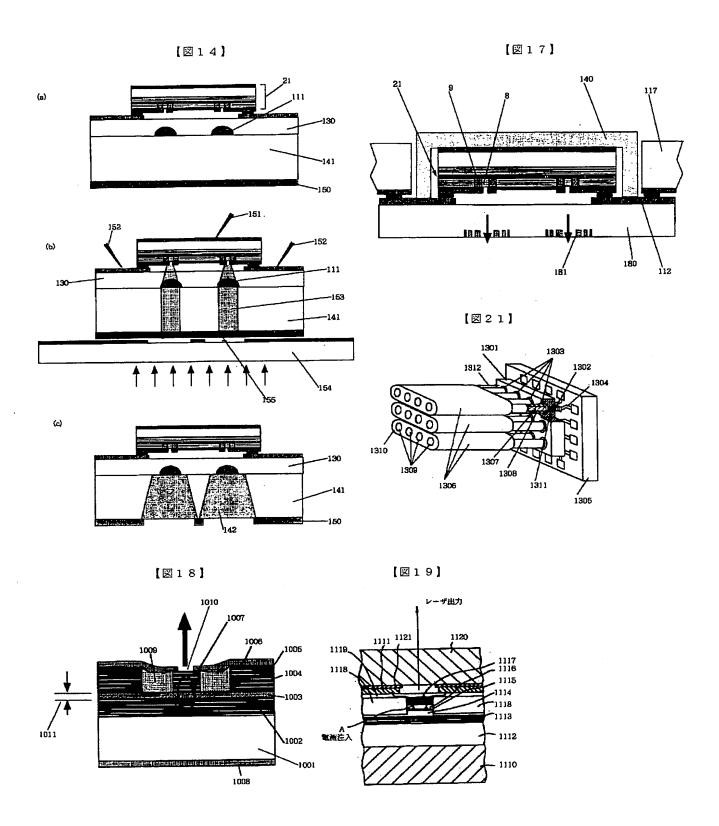


【図6】









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)